Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP05/000187

International filing date:

11 January 2005 (11.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-199822

Filing date:

06 July 2004 (06.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



14.01.2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 7月 6日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-199822

[ST. 10/C]:

[JP2004-199822]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月24日

1)1 1



【書類名】特許願【整理番号】2925060019【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】H01L 27/146

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【氏名】 春日 繁孝

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【氏名】 山口 琢己

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【氏名】 村田 隆彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100109210

【弁理士】

【氏名又は名称】 新居 広守

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 049515 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0213583

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

入射光を電荷に変換する光電変換手段と、前記電荷を電圧に変換して出力する増幅手段とを含み、2次元配列される複数の画素部と、列毎に設けられ、当該列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧に含まれる雑音を除去する複数の雑音信号除去手段とを有する固体撮像装置であって、

前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を増幅し、増幅した電圧を当該列に対応する雑音信号除去手段に出力する複数の列増幅手段と、

前記各列増幅手段が有する負荷回路に電源電圧と、当該電源電圧より高い昇圧電圧を印加する昇圧電圧印加手段と

を備えることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】

前記昇圧電圧印加手段は、チャージポンプ方式で電源電圧を昇圧するチャージポンプ回路である

ことを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】

前記チャージポンプ回路は、列を選択する駆動パルスを用いて電源電圧を昇圧する ことを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項4】

前記昇圧電圧印加手段は、前記各列増幅手段毎に設けられる

ことを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項5】

前記負荷回路は、負荷用の第1のMOSトランジスタであり、

前記第1のMOSトランジスタのドレインに前記電源電圧を印加し、当該第1のMOSトランジスタのゲートに前記昇圧電圧を印加するようにした

ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項6】

前記各列増幅手段は、さらにドライブ用の第2のMOSトランジスタを備え、

前記第2のMOSトランジスタのドレインに前記第1のMOSトランジスタのソースを接続し、当該第2のMOSトランジスタのゲートに前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を印加し、

前記第1および第2のMOSトランジスタの抵抗値の比により定められる増幅度で、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を増幅する

ことを特徴とする請求項5記載の固体撮像装置。

【請求項7】

前記各列増幅手段は、

前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルに応じて増幅度を変える ことを特徴とする請求項6記載の固体撮像装置。

【請求項8】

前記各列増幅手段は、

増幅度が異なる複数の列増幅手段と、

前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルに応じて、前記各列増幅 手段の一つを選択する選択手段とを備える

ことを特徴とする請求項6記載の固体撮像装置。

【請求項9】

前記列増幅手段は、

前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルが低くなるにつれて、前記増幅度を大きくする

ことを特徴とする請求項6記載の固体撮像装置。

【請求項10】

前記各列増幅手段は、さらに前記第2のMOSトランジスタのドレインとゲートとを同一電圧とするための第3のMOSトランジスタを備え、

前記第2のMOSトランジスタの閾値電圧と前記列増幅手段に入力される黒レベル信号とにより初期状態を設定する

ことを特徴とする請求項6~9のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項11】

前記各列増幅手段は、

必要動作期間以外に、前記第2のMOSトランジスタの駆動電流を遮断させる遮断手段 を備える

ことを特徴とする請求項6~10のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項12】

前記固体撮像装置は、さらに前記雑音信号除去手段からの出力電圧に対して、インピーダンスを変換するインピーダンス変換手段を備える

ことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項13】

前記インピーダンス変換手段は、

NMOSトランジスタを用いて構成されるソースフォロア回路であることを特徴とする請求項12記載の固体撮像装置。

【請求項14】

前記雑音信号除去手段は、コンデンサを有し、

前記コンデンサは、N型MOS容量で構成される

ことを特徴とする請求項1~13のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項15】

前記固体撮像装置が備えるトランジスタは、NMOSトランジスタにより構成されることを特徴とする請求項1~14のいずれか1項記載の固体撮像装置。

【請求項16】

請求項1~15のいずれか1項記載の固体撮像装置を備えることを特徴とするカメラ。

【書類名】明細書

【発明の名称】固体撮像装置およびこれを用いたカメラ

【技術分野】

[0001]

本発明は、固体撮像装置およびこれを用いたカメラに関するものであり、特に低消費電力で高感度化と低ノイズ化を可能にする技術に関するものである。

【背景技術】

[0002]

固体撮像装置の回路構成については様々なものが提案されている(例えば、特許文献 1 参照。)。

図13は、従来のN型MOSのみで構成された固体撮像装置900の回路例を示す図である。

[0003]

図13に示されるように、固体撮像装置900は、2次元配列される複数(図示1つ)の画素部10と、列毎に設けられる複数(図示1つ)のノイズキャンセル部40と、信号出力部50等とから構成される。

[0004]

画素部10は、入射光を電荷に変換するフォトダイオードPDと、フォトダイオードPDから電荷を読み出す転送トランジスタQ11と、電荷を一旦蓄積するフローティングディフュージョンFDと、フローティングディフュージョンFDを電源電圧VDDに初期化するリセットトランジスタQ12と、フローティングディフュージョンFDの蓄積電荷を電圧検出する増幅アンプQ13(ソースフォロアSFとも記す。)と、増幅アンプQ13から出力された電圧を行毎に行信号線Lnに転送する行選択トランジスタQ14とからなる。

[0005]

行信号線Lnには負荷トランジスタQ21が接続されている。この画素部10で入射光 を電圧に変換し、後段のノイズキャンセル部40に転送される。

ノイズキャンセル部40は、サンプルホールドトランジスタQ31と、クランプトランジスタQ42と、クランプ容量C41と、サンプルホールド容量C42とからなり、画素部10で検出したフローティングディフュージョンFDの初期化電圧とフォトダイオードPDからフローティングディフュージョンFDへ転送された蓄積電荷によって検出される電圧との差分をとることで、ノイズ成分をなくした信号成分を検出し、後段の信号出力部50に転送される。

[0006]

信号出力部50は、列毎の水平信号線Lnを順次選択する列選択トランジスタQ51と、水平信号線寄生容量C51と、水平線初期化電圧RSDと、水平線初期化トランジスタQ52と、出力アンプAMPとから構成され、ノイズ成分をなくした各列毎の信号成分を順次選択して出力アンプAMPを通して外部出力する構成を取っている。

[0007]

次に、この固体撮像装置900の動作について説明する。

図14は、固体撮像装置900のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。

[0008]

時刻 t 1 において、RESETパルスにより画素部 1 0 におけるリセットトランジスタQ 1 2 を O N にして、フローティングディフュージョンF D に電源電圧 V D D を与える。このとき V S E L パルスにより行選択トランジスタQ 1 4 を O N にしてフローティングディフュージョンF D の電荷に応じた電圧(図 1 3 のノード S I G 1)をソースフォロア S F から出力するとともに、N C S H パルスによりノイズキャンセル部 4 0 におけるサンプルホールドトランジスタQ 3 1 を O N にして、ノイズキャンセル部 4 0 のクランプ容量 C 4 1 の一端(図 1 3 のノード S I G 2)に与える。このとき同時に N C C L パルスにより

クランプトランジスタQ42をONにして、クランプ容量C41の他端(図13のノードSIG3)に一定のクランプ電圧NCDCを与えることでクランプ容量C41が充電される。

[0009]

次に時刻 t 2 において、RESETパルスとNCCLパルスをOFFにする。

[0010]

次に時刻 t 4 において、R Sパルスにより水平線初期化トランジスタQ 5 2 をONすることによって、信号出力部 5 0 における水平信号線Lm(図 1 3 のノードS I G 4)を一定電圧に固定する。

[0011]

時刻 t 5 において、HSELパルスにより列選択トランジスタQ51をONすることによって、サンプルホールド容量C42に充電された信号 Δ V3 は、水平信号線寄生容量C51との容量分配により、 Δ V3 にC42/(C42+C51)を乗算した信号量 Δ V4まで減少した信号となり、VOUTから最終出力される。

【特許文献1】特開2003-46865号公報(第1-8頁、第2図)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

しかしながら、従来の固体撮像装置には、以下のような問題点がある。

まず、フローティングディフュージョンFDをゲートとするソースフォロアSFからの信号をノイズキャンセル部 40のクランプ容量C41の一端に与えるが、このときソースフォロアSFからの出力信号 $\Delta V2$ (図13のノードSIG1)はフローティングディフュージョンFDの電圧変化分 $\Delta V1$ の0.8~0.9倍程度に減少してしまう。

[0013]

また、ノイズキャンセル部 40のクランプ容量 C41とサンプルホールド容量 C42とで容量分配が発生してしまい、検出すべき信号変化分(図13のノード SIG3)は ΔV 2に C41/(C41+C42)を乗算した信号量 $\Delta V3$ まで減少してしまう。

[0014]

さらに、信号出力部 500 H S E L パルスにより列選択トランジスタQ 51 を O N することによって、サンプルホールド容量 C 42 に充電された信号 Δ V 3 が水平信号線 L m に読み出されるが、ここでも水平信号線寄生容量 C 51 が無視できず、検出電圧は Δ V 3 に C 42 / (C 42 + C 51) を乗算した信号量にまで減少した信号(図 13 のノード S I G 4) となってしまう。

[0015]

すなわち、固体撮像装置としては、感度・飽和出力が極端に低い部類の素子になり、S /N比が悪くなっている。

このように、フローティングディフュージョンFDでの信号変化量 Δ V1は、ソースフォロアSFと、ノイズキャンセル部容量分配と、水平信号線Lm寄生容量という3つの大きい要因により、最終出力信号としては Δ V1の0.2~0.3程度まで減少してしまう

[0016]

この減少を防ぐためにはクランプ容量C41とC42とを増加させ、特にクランプ容量C41を大きくすることが考えられるが、この方法はチップ面積の増加を招き、コストアップの直接の原因になる。

[0017]

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、低消費電力で高感度化、低ノイズ化およびチップ面積の増大の抑制を可能にする固体撮像装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0018]

上記の目的を達成するため本発明に係る固体撮像装置においては、入射光を電荷に変換する光電変換手段と、前記電荷を電圧に変換して出力する増幅手段とを含み、2次元配列される複数の画素部と、列毎に設けられ、当該列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧に含まれる雑音を除去する複数の雑音信号除去手段とを有する固体撮像装置であって、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を増幅し、増幅した電圧を当該列に対応する雑音信号除去手段に出力する複数の列増幅手段と、前記各列増幅手段が有する負荷回路に電源電圧と、当該電源電圧より高い昇圧電圧を印加する昇圧電圧印加手段とを備えることを特徴とする。

[0019]

このように、電源電圧より高い昇圧電圧を印加された列増幅手段を画素部と雑音信号除去手段の間の位置に内蔵することにより、画素部の増幅手段からの出力電圧、つまり画素信号だけを直線性よN倍に増幅することができ、雑音信号除去手段以降で発生する熱雑音や1/f雑音等のノイズ成分の増幅を避け、S/N比の向上が図られる。また、列増幅手段で画素信号をN倍に増幅することによって、雑音信号除去手段の容量を1/N倍程度まで縮小化したと同等に効果を得ることも可能になり、固体撮像装置のチップ面積の増大を抑制することが可能になる。

[0020]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記昇圧電圧印加手段は、チャージポンプ方式で電源電圧を昇圧するチャージポンプ回路であることを特徴とすることができる。 これにより、チャージポンプ回路により昇圧電圧を生成することで、低消費電力化に大きく寄与することができる。

[0021]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記チャージポンプ回路は、列を選択する駆動パルスを用いて電源電圧を昇圧することを特徴とすることもできる。

これにより、昇圧電圧を素早く生成することができる。

[0022]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記昇圧電圧印加手段は、前記各列増幅 手段毎に設けられることを特徴とすることもできる。

このように各列増幅手段毎に設けることで、列増幅手段の増幅度のばらつきを抑制する働きを持たせることができ、列毎の増幅度のばらつきによる縦状ノイズを軽減することができる。

[0023]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記負荷回路は、負荷用の第1のMOSトランジスタであり、前記第1のMOSトランジスタのドレインに前記電源電圧を印加し、当該第1のMOSトランジスタのゲートに前記昇圧電圧を印加するようにしたことを特徴とすることができる。

[0024]

これにより、簡単な構成で、画素信号だけを直線性よN倍に増幅することができる。 また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記各列増幅手段は、さらにドライブ用 の第2のMOSトランジスタを備え、前記第2のMOSトランジスタのドレインに前記第 1のMOSトランジスタのソースを接続し、当該第2のMOSトランジスタのゲートに前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を印加し、前記第1および第2のMOSトランジスタの抵抗値の比により定められる増幅度で、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧を増幅することを特徴としてもよい。

[0025]

これにより、画素信号だけを直線性よN倍に増幅することができ、雑音信号除去手段以降で発生する熱雑音や1/f雑音等のノイズ成分の増幅を避け、S/N比の向上が図られる。また、列増幅手段で画素信号をN倍に増幅することによって、雑音信号除去手段の容量を1/N倍程度まで縮小化したと同等に効果を得ることも可能になり、固体撮像装置のチップ面積の増大を抑制することが可能になる。

[0026]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記各列増幅手段は、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルに応じて増幅度を変えることを特徴とすることもできる。

[0027]

入射光量に応じて最適な増幅を行うことにより、例えば暗いところは明るく、明るいと ころは抑えめにするような常時感度のよい映像を生成することができる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記各列増幅手段は、増幅度が異なる複数の列増幅手段と、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルに応じて、前記各列増幅手段の一つを選択する選択手段とを備えることを特徴としてもよい。

[0028]

これによっても、入射光量に応じて最適な増幅度をもつアンプに切り替えることにより 、常時感度のよい映像を生成できる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記列増幅手段は、前記列に属する画素部の増幅手段からの出力電圧の入力レベルが低くなるにつれて、前記増幅度を大きくすることを特徴とすることもできる。

[0029]

これにより、画素部の信号レベルが小さいときに大きく増幅し、レベルが大きいときに は小さく増幅して、出力信号をより望ましいものにすることができる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記各列増幅手段は、さらに前記第2のMOSトランジスタのドレインとゲートとを同一電圧とするための第3のMOSトランジスタを備え、前記第2のMOSトランジスタの閾値電圧と前記列増幅手段に入力される黒レベル信号とにより初期状態を設定することを特徴とすることができる。

[0030]

これにより、列毎の第2のMOSトランジスタの閾値ばらつきをキャンセルすることができる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記各列増幅手段は、必要動作期間以外に、前記第2のMOSトランジスタの駆動電流を遮断させる遮断手段を備えることを特徴とすることができる。

[0031]

これにより、低消費電力で高感度化と低ノイズ化とを実現することができる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記固体撮像装置は、さらに前記雑音信号除去手段からの出力電圧に対して、インピーダンスを変換するインピーダンス変換手段を備えることを特徴とすることができる。

[0032]

これにより、雑音信号除去手段からの出力信号をインピーダンス変換することで、後段 の接続回路の影響を受けない構成にすることができる。

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記インピーダンス変換手段は、NMOSトランジスタを用いて構成されるソースフォロア回路であることを特徴とすることもできる。

[0033]

これにより、N型MOSで構成する際には、最も優れたインピーダンス変換手段であり、水平信号線Lでの容量分配を防ぐことができ、最終出力信号での高感度化と低ノイズ化を実現することができる。

[0034]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記雑音信号除去手段は、コンデンサを有し、前記コンデンサは、N型MOS容量で構成されることを特徴とすることができる。 これにより、固体撮像装置の製造工程が容易になる。

[0035]

また、本発明に係る固体撮像装置においては、前記固体撮像装置が備えるトランジスタは、NMOSトランジスタにより構成されることを特徴とすることができる。

これにより、すべての回路をN型MOS回路で構成することにより、製造工程が容易になり、また、製造された固体撮像装置の画質の特性が良好になる。

[0036]

なお、本発明は、このような固体撮像装置として実現することができるだけでなく、このような固体撮像装置を含むカメラとして実現したりすることもできる。

これにより、雑音信号除去手段以降で発生する熱雑音や1/f 雑音等のノイズ成分の増幅を避け、S/N比の向上が図られ、列増幅手段で画素信号をN倍に増幅することによって、雑音信号除去手段の容量を1/N倍程度まで縮小化したと同等に効果を得ることも可能になり、固体撮像装置のチップ面積の増大を抑制することが可能になり、しかも感度特性の直線性を高めることが可能なカメラを実現することができる。

【発明の効果】

[0037]

本発明によれば、画素部からの出力信号に重畳するノイズが少ない段階で、昇圧電圧を印加された列増幅手段で入出力ゲイン特性の直線性を向上させ、ダイナミックレンジを広げた上で信号量を増大し、後段の雑音信号除去手段に信号を入力するため、S/Nの向上が達成でき、さらに雑音信号除去手段からの信号を一旦インピーダンス変換する回路を設けることで、水平信号線Lmでの容量分配を防いでゲインを向上する回路を提供している。さらに昇圧電圧を印加された列増幅手段において、必要動作期間以外での駆動電流を遮断することにより、低消費電力で高感度化と低ノイズ化を実現しており、特性改善はもとより、雑音信号除去手段回路の面積縮小をも可能にすることができる。

[0038]

よって、本発明により、例えば比較的暗い室内および明るい室外の両方の風景を室内から撮影したような場合、室外の高光量部分でコントラストのある質のよい映像を生成することができ、デジタルカメラが普及してきた今日における本願発明の実用的価値は極めて高い。

【発明を実施するための最良の形態】

[0039]

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1に係るN型MOSのみで回路構成された回路概念図である。

[0040]

固体撮像装置1は、画素部10と、ノイズキャンセル部40と、信号出力部50との他、さらに画素部10とノイズキャンセル部40の間に挿入される画素信号増幅部60を備える構成を取る。画素信号増幅部60は、コラムアンプ70と、昇圧回路80とを備える。なお、画素部10、ノイズキャンセル部40および信号出力部50については、上述した従来の固体撮像装置900と同構成であるので、その構成の説明を省略する。

[0041]

昇圧回路80は、電源電圧VDDより高い昇圧電圧を生成する。

コラムアンプ70は、ソースフォロアSFからの電圧をN倍に増幅して出力するものであり、さらに昇圧回路80で発生した昇圧電圧を利用することによって、直線性を向上させてダイナミックレンジを広げている。

[0042]

次いで、固体撮像装置1の動作を説明する。

図2は、固体撮像装置1のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。まず、時刻t1において、RESETパルスによりリセットトランジスタQ12をONにして、フローティングディフュージョンFDに電源電圧VDDを与える。このとき、VSELパルスにより行選択トランジスタQ14をONにして、フローティングディフュージョンFDの電荷に応じた電圧(図1のノードSIG11)をソースフォロアSFから後段のコラムアンプ70に入力し、N倍に電圧増幅し(図1のノードSIG12)、さらにNCSHパルスによりサンプルホールドトランジスタQ31をONにして、ノイズキャンセル部40のクランプ容量C41の一端(図1のノードSIG13)に与える。このとき同時にNCCLパルスによりクランプトランジスタQ42をONにして、クランプ容量C41の他端(図1のノードSIG14)に一定のクランプ電圧NCDCを与えることでクランプ容量C41が充電される。

[0043]

なお、コラムアンプ70には電源電圧VDDより高い昇圧電圧を生成する昇圧回路80が付加されており、昇圧回路80で発生した昇圧電圧を利用することによって、直線性を向上させてダイナミックレンジを広げている。

[0044]

次に、時刻 t 2 において、RESETパルスとNCCLパルスとをローレベルとすることにより、リセットトランジスタQ12およびクランプトランジスタQ42をOFFにする。

[0045]

時刻 t 3 において、TRANパルスにより転送トランジスタQ11をONにして、光を電気信号に変換するフォトダイオードPDに蓄積された電荷をフローティングディフュージョンFDに転送する。フローティングディフュージョンFDの電位がVDDレベルから Δ V 1 だけ変化することでソースフォロアSFからの信号(図1のノードSIG11)も Δ V 2 だけ変化し、個々のソースフォロアSFが持つ閾値ばらつきをキャンセルされた信号が後段に接続するコラムアンプ70に入力されてN倍の電圧に増幅され、ノイズキャンセル部40のクランプ容量C41の一端(図1のノードSIG13)に与えられる。これによりクランプ容量C41の他端の信号(図1のノードSIG14)も Δ V 2 のN倍増幅したのと同程度の信号分が変化することになる。このとき、同じノードに接続しているクランプ容量C41との容量分配が発生した時の信号変化分は、 Δ V 2 のN倍増幅した信号にC41/(C41+C42)を乗算した信号量となり、従来回路での信号変化分 Δ V 3 のN倍に増幅した電圧まで信号量を増加させることができる。

[0046]

次に、時刻 t 4 において、RSパルスにより信号出力部50の水平線初期化トランジスタQ52をONすることによって、水平信号線Lm(図1のノードSIG14)を一定電圧に固定する。

[0047]

時刻 t 5 において、HSELパルスにより信号出力部 5 0 の列選択トランジスタ Q 5 1 を O N することによって、サンプルホールド容量 C 4 2 に充電された Δ V 3 の N 倍増幅された信号は、水平信号線寄生容量 C 5 1 との容量分配により、 Δ V 3 の N 倍増幅された信号に C 4 2 / (C 4 2 + C 5 1) を乗算した信号量となり、従来回路での信号変化分 Δ V 4 の N 倍増幅した電圧まで信号量を増加させることができる仕組みになっている。

[0048]

すなわち、固体撮像装置1の中のコラムアンプ70で信号増幅することにより、従来に くらべ飛躍的に高感度な固体撮像装置を提供することができる。また、画素信号増幅部6 0を画素部10とノイズキャンセル部40の間に内蔵することにより、ノイズキャンセル部40以降で発生する熱雑音や1/f雑音等のノイズ成分を増幅することがないため、S/Nの向上につながる。さらに、信号増幅することによって、ノイズキャンセル用容量も縮小化が可能になり、例えばN倍増幅回路が内蔵されていれば、S/Nを悪化させることなく、ノイズキャンセル用容量は1/N倍まで縮小化することも可能になる。また、昇圧回路80により生成された電源電圧VDDより高い昇圧電圧をコラムアンプ70に印加することにより、直線性を向上させてダイナミックレンジを広げることもできる。

[0049]

(実施の形態2)

図3は、本発明の実施の形態1に係る固体撮像装置を具体化した回路例を示す図である

[0050]

本実施の形態2に係る固体撮像装置2の画素信号増幅部60aは、容量CA、負荷トランジスタQ71、ドライブトランジスタQ72、反転増幅コラムアンプ71、アンプリセットトランジスタQ73、スイッチトランジスタQ74および反転回路INVから構成される。

[0051]

なお、負荷トランジスタQ71と、ドライブトランジスタQ72とで、反転増幅コラムアンプ71が構成される。

容量CAは、画素部10におけるソースフォロアSFから出力された信号(図2のノードSIG21)をクランプするものである。

[0052]

反転増幅コラムアンプ71は、、電源VDDとGND間に配設される負荷トランジスタQ71とドライブトランジスタQ72とで構成され、負荷トランジスタQ71とドライブトランジスタQ72と特性により、ソースフォロアSFから入力される信号をN倍に反転増幅する。

[0053]

アンプリセットトランジスタQ73は、反転増幅コラムアンプ71のドライブトランジスタQ72のゲートと、反転増幅コラムアンプ71の入出力とをスイッチする、つまりドライブトランジスタQ72のゲートとドレインとを同一電圧とするためのものであり、ドライブトランジスタQ72の閾値電圧とソースフォロアSFから入力される黒レベル信号とにより初期状態を設定する。

[0054]

スイッチトランジスタQ74と反転回路INVとは、必要動作期間以外にドライブトランジスタQ72のゲートを接地することにより、ドライブトランジスタQ72の駆動電流を遮断させ、反転増幅コラムアンプ71の消費電流を削減するようにしている。

[0055]

反転増幅コラムアンプ71については、その負荷トランジスタQ71のゲートに電源電 EVDDより高い昇圧電圧HIGHDCを印加し、負荷トランジスタQ71のON抵抗値 をほぼ0とし、負荷トランジスタQ71の閾値による電圧降下現象を防いでいる。

[0056]

この方法によって、反転増幅コラムアンプ71の直線性が向上し、ダイナミックレンジを広げることができる。反転増幅コラムアンプ71のゲイン調整および直線性は、ドライブ側と負荷トランジスタQ71サイズによって任意に設定している。

[0057]

ここで、昇圧回路80の具体例としては、チャージポンプ方式で動作するチャージポンプ回路80aが考えられる。

図4は、チャージポンプ回路80aの具体的回路例を示す図である。

[0058]

図4に示されるように、チャージポンプ回路80aは、チャージアップ用の容量C81

出証特2005-3014361

, C82と、整流用の容量C83, C84と、整流用のダイオードD81, D82と、電源電圧VDDを容量C81に充電するトランジスタQ81と、容量C83, C84に充電された電荷を抜くためのトランジスタQ82, Q83とから構成され、一般のMOS型固体撮像装置で使用する水平走査用回路に用いられる高速駆動パルスH1とH2を利用している。

[0059]

電源をドレインに、ゲートを駆動パルスH2に、ソースを容量C81を介した駆動パルスH1に接続されたトランジスタQ81と、前記ソースをアノードとするダイオードD81と、ダイオードD81のカソードには、駆動パルスH1との間に容量C82を設け、さらにGNDとの間には容量C83を設けている。

[0060]

さらにもう一段のダイオードD82のアノードも接続され、もう一段のダイオードD82のカソードにはGNDとの間に容量C84を設けている。この容量C84で整流された電圧を昇圧電圧としている。

[0061]

さらにダイオードD81, D82のカソードには、水平走査回路駆動用のスタートパルスをゲートに、GNDをソースに接続されたトランジスタQ81, Q82がそれぞれ接続され、スタートパルスにより一旦GNDに初期化したのち、チャージポンプ動作を開始し、駆動用のパルスH1、H2を1水平走査時に入力することで、DC的に安定した昇圧電圧を生成している。

[0062]

図5は、チャージポンプ回路80aの駆動タイミングを示す図である。

まず、スタートパルスパルスHSTにより、容量C83,C84に充電された電荷を抜く。そして、駆動用のパルスH2によりトランジスタQ81をONすることにより、容量C1に電源電圧VDDを充電し、駆動用のパルスH1、H2により容量C81,C82の電位を押し上げることで、短時間で電源電圧VDDより高い昇圧電圧を生成する。

[0063]

なお、ダイオードD81, D82として、ゲートとドレインを接続してアノードとし、 ソースをカソードとして使うMOSトランジスタダイオードを使用してもよい。

次いで、固体撮像装置 2 の動作を説明する。 【 0 0 6 4 】

図6は、固体撮像装置2のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。

まず、時刻 t 1 において、RESETパルスによりリセットトランジスタQ12をONにしてフローティングディフュージョンFDにVDDを与える。このとき、VSELパルスにより行選択トランジスタQ14をONにして、フローティングディフュージョンFDの電荷に応じたソースフォロアSFからの信号(図2のノードSIG21)を後段の画素信号増幅部60a内のアンプリセットトランジスタQ73をONにしておき、後段の反転増幅コラムアンプ71のドライブトランジスタQ72の閾値電圧とで、容量CAを充電する。このとき、AMPCLパルスによりアンプスタQ72の閾値電圧とで、容量CAを充電する。このとき、AMPCLパルスによりアンプリセットトランジスタQ73をONにすることでドライブトランジスタQ72の閾値電圧とし、ドライブトランジスタQ72の閾値電圧と画素信号増幅部60aに入力される黒レベル信号とにより初期状態を設定する。

[0065]

これにより、列毎のドライブトランジスタQ72の閾値ばらつきもキャンセルできる。 なお、AMPCLパルスは、垂直ブランキング期間内でのみ与えることで、回路のスイッ チングノイズを大幅に削減させることもできる。

[0066]

次に、NCSHパルスによりノイズキャンセル部40におけるサンプルホールドトランジスタQ31をONにして、画素信号増幅部60aの出力信号をサンプルホールド容量C

42の一端(図2のノードSIG24)に与える。このとき、同時にNCCLパルスによりクランプトランジスタQ42をONにして、サンプルホールド容量C42の他端(図2のノードSIG25)に一定のクランプ電圧NCDCを与えることでサンプルホールド容量C42が充電される。

[0067]

時刻t2で、RESETパルスとNCCLパルスをローレベルにすることにより画素部 10のリセットトランジスタQ12と、ノイズキャンセル部40のクランプトランジスタ Q42とをOFFにして、TRANパルスにより転送トランジスタQ11をONにして光 を電気信号に変換するPDに蓄積された電荷をフローティングディフュージョンFDに転 送する。フローティングディフュージョンFDの電位がVDDレベルからAV1だけ変化 することでソースフォロアSFからの信号もΔV2だけ変化し、個々のソースフォロアS Fが持つ閾値ばらつきをキャンセルされた信号(図2のノードSIG21)が後段の画素 信号増幅部60aに入力される。このとき、AMPCLパルスをローレベルにすることに より画素信号増幅部60aのアンプリセットトランジスタQ73はOFFにされている。 ここで、画素信号増幅部 6 0 a の反転増幅コラムアンプ 7 1 により、 Δ V 2 は N 倍の信号 に増幅されて、ノイズキャンセル部40のサンプルホールド容量C42の一端(図2のノ ードSIG24)に与えられる。これによりサンプルホールド容量C42の他端の信号(図2のノードSIG25)もΔV2のN倍に増幅したのと同程度の信号分変化することに なる。このとき、同じノードに接続しているクランプ容量C41との容量分配が発生した 時の信号変化分は、△V2のN倍増幅した信号にC41/(C41+C42)を乗算した 信号量となり、従来回路での信号変化分AV3のN倍に増幅した電圧まで信号量を増加さ せることができる。

[0068]

次に、時刻 t 4 において、R S パルスにより信号出力部 5 0 の水平線初期化トランジス P(S) = P(S) =

[0069]

[0070]

以上のように、反転増幅コラムアンプ71を画素部10とノイズキャンセル部40との間に内蔵することにより、ノイズキャンセル部以降で発生する熱雑音や1/f 雑音等のノイズ成分を増幅することなく、S/N比の向上が図られる。また、反転増幅コラムアンプ71アンプでN倍に信号増幅することによって、ノイズキャンセル部40の容量を1/N6程度まで縮小化したのと同等にすることも可能になり、チップ面積の縮小が可能になる

[0071]

(実施の形態3)

図7は、本発明の実施の形態1に係る固体撮像装置1を具体化した他の固体撮像装置の 回路例を示す図である。

[0072]

本実施の形態3に係る固体撮像装置3の画素信号増幅部60bは、容量CA、負荷トランジスタQ71、ドライブトランジスタQ72、反転増幅コラムアンプ71、アンプリセットトランジスタQ73およびスイッチトランジスタQ74の他、各画素信号増幅部に設けられる昇圧回路として構成される負荷トランジスタQ71をプートするためのブートストラップ容量CBと、スイッチトランジスタQ75,Q76,Q77とを備える。

[0073]

画素部10における画素信号のソースフォロア出力信号(図7のノードSIG21)をクランプする容量CAを配置し、容量CAの出力端には電源とGND間に負荷トランジスタQ71とドライブトランジスタQ72を備えた反転増幅コラムアンプ71のドライブトランジスタQ72のゲートと反転増幅コラムアンプ71の入出力をスイッチするアンプリセットトランジスタQ73と反転増幅コラムアンプ71のドライブトランジスタQ72のゲートをGNDに接地するスイッチトランジスタQ74が接続されている。

[0074]

さらに反転増幅コラムアンプ71の負荷トランジスタQ71のゲートとソースにはブートストラップ容量CBが接続され、負荷トランジスタQ71のゲートには、さらに電源電圧VDDに接続するためのスイッチトランジスタQ75が設けられ、ブートストラップ容量CBの両端にはGNDに接地するためのスイッチトランジスタQ76,Q77が設けられた回路になっている。

[0075]

反転増幅コラムアンプ71については、その負荷トランジスタQ71のゲートとソース間にブートストラップ容量CBを接続することで、ゲートに昇圧電圧を印加し、負荷トランジスタQ71の閾値による電圧降下現象を防いで反転増幅コラムアンプ71の直線性を向上させ、ダイナミックレンジを広げている。

[0076]

つまり、BOOTRSパルスによりスイッチトランジスタQ76,Q76をONすることでブートストラップ容量CBの電荷を抜き、BOOTSETパルスによりスイッチトランジスタQ75をONすることで、ブートストラップ容量CBに電源電圧VDDを充電し、電源電圧VDDがパルス状にされたAMPDRIVEパルスを負荷トランジスタQ71のドレインに印加することで、負荷トランジスタQ71のゲート電位がブートされるように構成されている。

[0077]

この方法が図2の回路と異なる点は、負荷トランジスタQ71のゲートとソース間がブートストラップ容量CBによって、常に一定電圧差に保たれることにある。仮に負荷トランジスタQ71の閾値が隣接する各列間でバラツキがあった場合でも、負荷トランジスタQ71のゲートとソース間が一定電圧差であるため、反転増幅コラムアンプ71の入出力ゲイン特性に差が現れにくい特長がある。この特長は、出力画像の縦方向感度ばらつきを削減する効果をもつ。

[0078]

図8は、固体撮像装置3のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。まず、時刻t00において、BOOTRSパルスによりスイッチトランジスタQ76,Q77をONにしてブートストラップ容量CBの両端の電位をGNDレベルにリセットする。時刻t01で、BOOTSETパルスによりスイッチトランジスタQ75をONにして、ブートストラップ容量CBと負荷トランジスタQ71のゲートとの接続ノードに電源電圧VDD程度の電圧を供給する。次に、時刻t1において、電源VDDがパルス状にされたAMPDRIVEパルスを負荷トランジスタQ71のソースに印加して、ブートストラップ容量CBと負荷トランジスタQ71のソースとの接続ノードに電源電圧VDD程度の電圧を供給する。これによりブートストラップ容量CBと負荷トランジスタQ71のアートとの接続ノードには電源電圧VDDよりも高い昇圧電圧が発生し、反転増幅コラムアンプ71の直線性改善とダイナミックレンジを大きく設定することができる。

[0079]

時刻 t 1 において、RESETパルスによりリセットトランジスタQ12をONにしてフローティングディフュージョンFDに電源電圧VDDを与える。このとき、VSELパルスにより行選択トランジスタQ14をONにして、フローティングディフュージョンFDをゲートとするソースフォロアSFからの信号(図7のノードSIG21)を後段の画素信号増幅部60bの容量CAに入力する。このとき、AMPCLパルスにより画素信号増幅部60bのアンプリセットトランジスタQ73をONにしておき、後段の反転増幅コ

ラムアンプ71のドライブトランジスタQ72の閾値電圧とで、容量CAを充電する。このとき、AMPCLパルスによりアンプリセットトランジスタQ73をONにすることでドライブトランジスタQ72のドレインとゲートとを同一電圧とし、ドライブトランジスタQ72の閾値電圧と画素信号増幅部60bに入力される黒レベル信号とにより初期状態を設定する。

[0080]

これにより、列毎のドライブトランジスタQ72の閾値ばらつきもキャンセルできる。なお、AMPCLパルスは、垂直ブランキング期間内でのみパルスを与えることで、回路のスイッチングノイズを大幅に削減させることもできる。

[0081]

次に、NCSHパルスによりノイズキャンセル部40におけるサンプルホールドトランジスタQ31をONにして、画素信号増幅部60bからの出力信号をノイズキャンセル部40のサンプルホールド容量C42の一端(図7のノードSIG24)に与える。このとき、同時にNCCLパルスによりクランプトランジスタQ42をONにして、サンプルホールド容量C42の他端(図7のノードSIG25)に一定のクランプ電圧NCDCを与えることで、サンプルホールド容量C42が充電される。

[0082]

時刻 t 2 で、RESETパルスとNCCLパルスをローレベルにすることにより画素部 10のリセットトランジスタQ12とノイズキャンセル部40のクランプトランジスタQ 42とをOFFにして、TRANパルスにより転送トランジスタQ11をONにして、光 を電気信号に変換するPDに蓄積された電荷をフローティングディフュージョンFDに転 送する。フローティングディフュージョンFDの電位がVDDレベルからΔV1だけ変化 することでソースフォロアSFからの信号もΔV2だけ変化し、個々のソースフォロアS Fが持つ閾値ばらつきをキャンセルされた信号(図7のノードSIG21)が後段に接続 する画素信号増幅部60bに入力される。このとき画素信号増幅部60b内のAMPCL パルスをローレベルにすることによりアンプリセットトランジスタQ73はOFFにされ ている。ここで画素信号増幅部60b内のN倍増幅反転増幅コラムアンプ71により、△ V2はN倍の信号に増幅されて、ノイズキャンセル部40のサンプルホールド容量C42 の一端(図7のノードSIG24)に与えられる。これによりサンプルホールド容量С4 2の他端の信号(図7のノードSIG25) もΔV2のN倍増幅したのと同程度の信号分 変化することになる。このとき、同じノードに接続しているクランプ容量C41との容量 分配が発生した時の信号変化分は、AV2のN倍増幅した信号にC41/(C41+C4 2)を乗算した信号量となり、従来回路での信号変化分 Δ V 3 の N 倍増幅した電圧まで信 号量を増加させることができる。

[0083]

次に、時刻 t 4 において、水平信号線Lm(図2のノードSIG26)は信号出力部50のRSパルスにより水平線初期化トランジスタQ52をONすることによって一定電圧に固定される。

[0084]

時刻 t 5 において、HSELパルスにより信号出力部 5 0 の列選択トランジスタQ 5 1 をONすることによって、クランプ容量 C 4 1 に充電された Δ V 3 のN倍増幅された信号は、水平信号線寄生容量 C 5 1 との容量分配により、 Δ V 3 のN倍増幅された信号に C 4 2 / (C 4 2 + C 5 1) を乗算した信号量となり、従来回路での信号変化分 Δ V 4 のN倍に増幅した電圧まで信号量を増加させることができる仕組みになっている。

[0085]

以上のように、コラムアンプを画素部とノイズキャンセル部との間に内蔵することにより、ノイズキャンセル部以降で発生する熱雑音や1/f雑音等のノイズ成分を増幅することなく、S/N比の向上が図られる。また、コラムアンプでN倍信号増幅することによって、ノイズキャンセル部の容量を1/N倍程度まで縮小化することも可能になり、チップ面積の縮小が可能になる。

[0086]

(実施の形態4)

図9は、本発明の実施の形態4に係るNMOS型固体撮像装置の回路概念図を示す図である。

[0087]

本発明の実施の形態4に係る固体撮像装置4は、信号出力部50aの入力部にインピーダンス変換回路51を追加しているところが実施の形態1~3の固体撮像装置1,2,3 と異なる。

[0088]

本実施の形態4の固体撮像装置4によれば、ノイズキャンセル部40からの信号を、一旦インピーダンス変換するインピーダンス変換回路51を介してから水平信号線Lmに転送しているため、水平信号線寄生容量C51による容量分配が発生せず、上記の固体撮像装置1,2,3よりもさらに高感度化と低ノイズ化を実現でき、チップ面積の縮小も容易に実現できる。

[0089]

図10は、本発明の実施の形態5に係る固体撮像装置の具体的な回路を示す図である。 この図10に示される固体撮像装置5は、インピーダンス変換回路51としてソースフォロア51aを使った例である。

[0090]

ソースフォロア51aは、3つのMOSトランジスタQ51, Q52, Q53により構成される。

図11は、NMOS型固体撮像装置5の駆動タイミングを示す図である。

[0091]

[0092]

次に、NCSHパルスによりサンプルホールドトランジスタQ31をONにして画素信号増幅部60aの出力信号をノイズキャンセル部40のサンプルホールド容量C42の一端(図10のノードSIG24)に与える。このとき、同時にNCCLパルスによりクランプトランジスタQ42をONにして、サンプルホールド容量C42の他端(図10のノードSIG25)に一定のクランプ電圧NCDCを与えることで、サンプルホールド容量C42が充電される。

[0093]

時刻 t 2 で、RESETパルスとNCCLパルスをローレベルとすることによりリセットトランジスタQ12とクランプトランジスタQ42とをOFFにして、TRANパルスにより転送トランジスタQ11をONにして光を電気信号に変換するPDに蓄積された電荷をフローティングディフュージョンFDの電位がVDDレベルから Δ V1 だけ変化することでソースフォロアSFからの信号

も Δ V 2 だけ変化し、個々のソースフォロア S F が持つ閾値ばらつきをキャンセルされた信号(図10のノード S I G 21)が後段に接続する画素信号増幅部60 a に入力される。このとき、AMP C L パルスをローレベルにすることにより画素信号増幅部60 a のアンプリセットトランジスタQ 7 3 は O F F にされている。ここで画素信号増幅部60 a の N 倍増幅反転増幅コラムアンプ 7 1 により、 Δ V 2 は N 倍の信号に増幅されて、ノイズキャンセル部40のサンプルホールド容量 C 42の一端(図10のノード S I G 24)に与えられる。これによりサンプルホールド容量 C 42の他端の信号(図10のノード S I G 25)も Δ V 2 の N 倍増幅したのと同程度の信号分変化することになる。このとき、同じノードに接続しているクランプ容量 C 41 との容量分配が発生した時の信号変化分は、 Δ V 2 の N 倍増幅した信号に C 41 / (C 41 + C 42)を乗算した信号量となり、従来回路での信号変化分 Δ V 3 の N 倍増幅した電圧まで信号量を増加させることができる。

[0094]

次に時刻 t 4 において、R S パルスにより信号出力部 5 0 b の水平線初期化トランジスタQ 5 2 e O N することによって、水平信号線 L m(図 1 0 のノード S 1 G 2 6)は一定電圧に固定される。

[0095]

[0096]

しかし、ソースフォロア51 aが追加されていることにより水平信号線寄生容量C51 との容量分配の影響がなくなるため、 $\Delta V3$ のN倍増幅された信号にC42/(C42+C51)を乗算した信号量となっていた従来回路での信号変化分 $\Delta V4$ よりも出力信号量を増加させることができる仕組みになっている。

[0097]

以上のように、水平信号線Lmでの容量分配を防ぐ回路を提供することにより、最終出力信号での高感度化と低ノイズ化が可能になる。

(実施の形態6)

図12は、本発明の実施の形態6に係る固体撮像装置の回路概念図である。

[0098]

固体撮像装置 6 は、画素信号増幅部 6 0 c が、画素部 1 0 の出力電圧のレベルに応じて、増幅度を異ならせることができる構成となっている。

この構成例では、画素信号増幅部60cは、昇圧回路80の他、増幅度が異なるコラムアンプ70a,70bとスイッチトランジスタQ78,Q79と、反転回路INVと、コンパレータCOMPとを備え、画素部10の出力電圧のレベルに応じて、コラムアンプ70a,70bのうちのいずれか一つを選択する方式を取っている。なお、コラムアンプ70a,70bには昇圧電圧が印加され、入出力特性を改善している。

[0099]

画素部10におけるノードSIG61の電位とVREFとをコンパレータCOMPにて比較し、もし、ノードSIG61の電位の方がVREFよりも高い場合には、ノードSIG61の電圧がコラムアンプ70aの入力端子に入り、一方のコラムアンプ70bの入力端子には入らないようにコンパレータCOMPの出力電位により制御される。従って、コラムアンプ70a,70bの出力端子であるノードSIG62の電位は、増幅度の低い方のコラムアンプ70aの出力電位で決定されることになる。

[0100]

逆に、もしノードSIG61の電位の方がVREFよりも低い場合には、ノードSIG61の電圧がコラムアンプ70bの入力端子に入り、一方のコラムアンプ70aの入力端子に入らないようにコンパレータCOMPの出力電位により制御される。従って、コラムアンプ70a,70bの出力端子であるノードSIG62の電位は、増幅度の高い方の

コラムアンプ70 bの出力電位で決定されることになる。

[0101]

以上のように、画素部の信号レベルが小さいときに大きく増幅し、レベルが大きいときには小さく増幅して、出力信号をより望ましいものにすることができる。

なお、画素信号増幅部60cの構成は、本実施の形態9で説明を行った構成に限られるものではなく、3つ以上のコラムアンプで構成されていてもよく、また、画素部10の出力電圧のレベルに応じて連続的に増幅度が変化するような構成であってももちろんよい。

【産業上の利用可能性】

[0102]

本発明に係る固体撮像装置は、低消費電力で高感度化と低ノイズ化とチップ面積の縮小とを達成することができ、大光量が入射する場合でも飽和が生じにくい直線性のよい光応答を得ることができ、例えば、屋内、屋外と光量が大きく変化する撮像条件下に最適なデジタルカメラの他、カメラ付き携帯電話機、ノートパソコンに備えられるカメラ、情報処理機器に接続されるカメラユニット、イメージセンサ等に適している。

【図面の簡単な説明】

[0103]

- 【図1】本発明の実施の形態1に係るN型MOSのみで回路構成された回路概念図である。
- 【図2】固体撮像装置1のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。
- 【図3】本発明の実施の形態1に係る固体撮像装置を具体化した回路例を示す図である。
- 【図4】チャージポンプ回路80aの具体的回路例を示す図である。
- 【図5】チャージポンプ回路80aの駆動タイミングを示す図である。
- 【図6】固体撮像装置2のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。
- 【図7】本発明の実施の形態1に係る固体撮像装置1を具体化した他の固体撮像装置の回路例を示す図である。
- 【図8】固体撮像装置3のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。
- 【図9】本発明の実施の形態4に係るNMOS型固体撮像装置の回路概念図を示す図である。
- 【図10】本発明の実施の形態5に係る固体撮像装置の具体的な回路を示す図である
- 【図11】NMOS型固体撮像装置5の駆動タイミングを示す図である。
- 【図12】本発明の実施の形態6に係る固体撮像装置の回路概念図である。
- 【図13】従来のN型MOSのみで構成された固体撮像装置900の回路例を示す図である。
- 【図14】固体撮像装置900のトランジスタを駆動する駆動タイミングを示す図である。

【符号の説明】

[0104]

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 固体撮像装置
- 10 画素部
- 40 ノイズキャンセル部
- 50.50a 信号出力部
- 60,60a,60b 画素信号增幅部 (列增幅部)
- 70, 70a, 70bコラムアンプ
- 71 反転増幅コラムアンプ
- PD フォトダイオード
- FD フローティングディフュージョン
- COMP コンパレータ
- 70, 70a, 70b コラムアンプ

特願2004-199822

ページ: 15/E

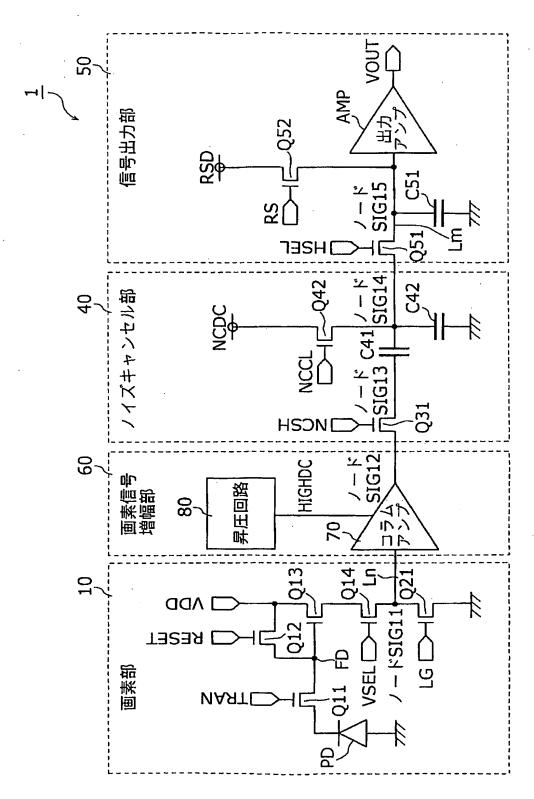
C42, C41, CA サンプルホールド容量

C 5 1 水平信号線寄生容量

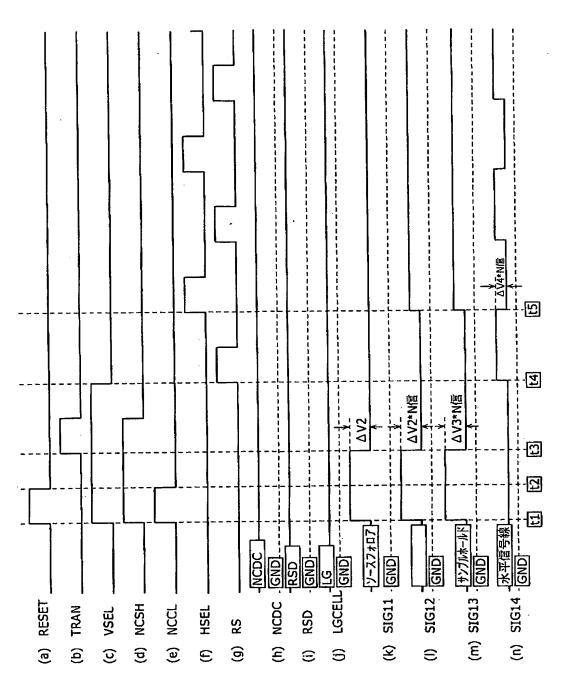
Q71 負荷トランジスタ

Q72 ドライブトランジスタ

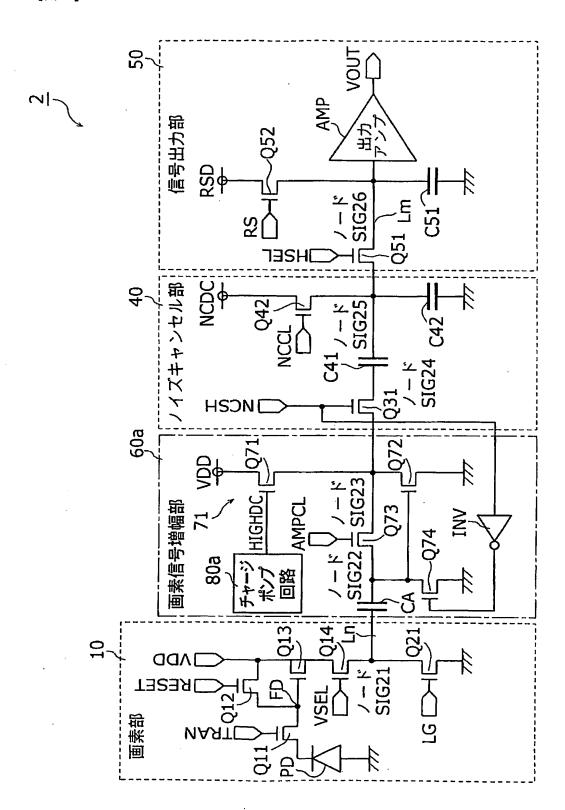
【書類名】図面 【図1】

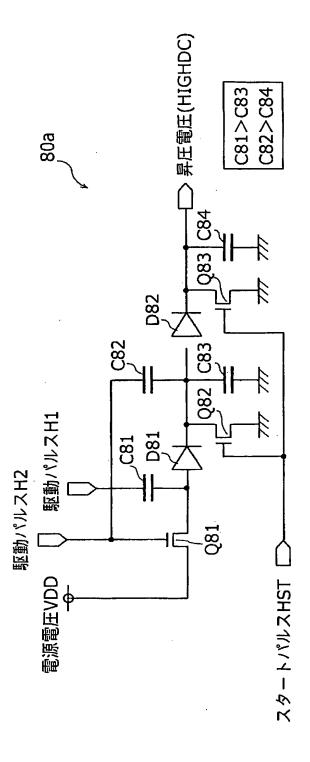


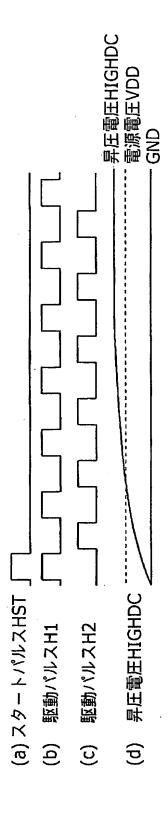




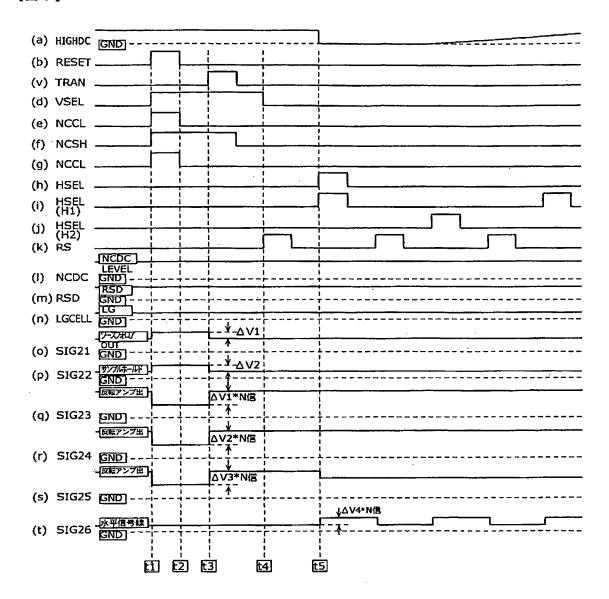
【図3】



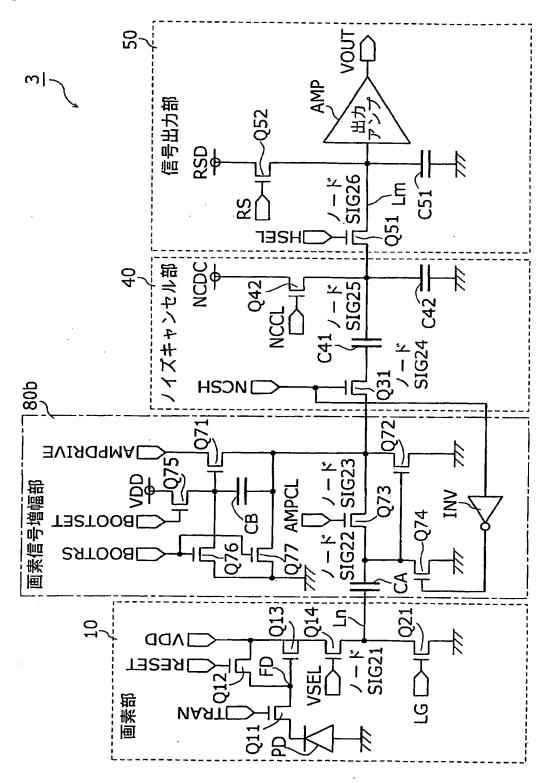




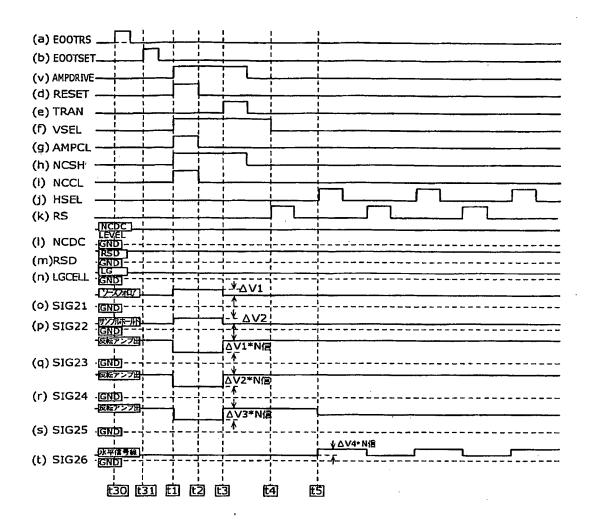
【図6】

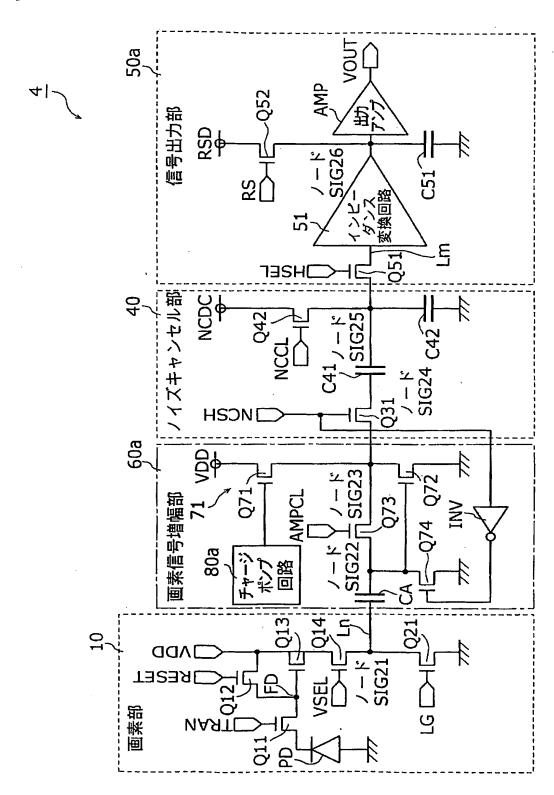


【図7】

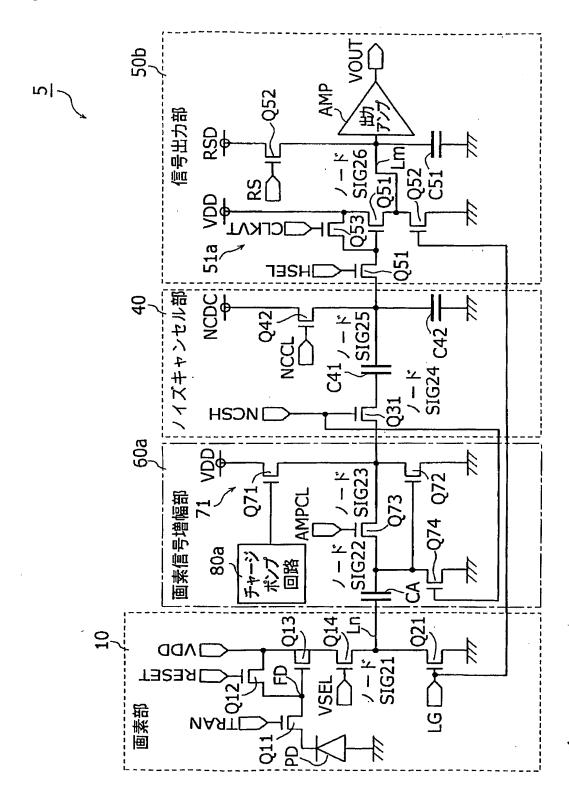


【図8】

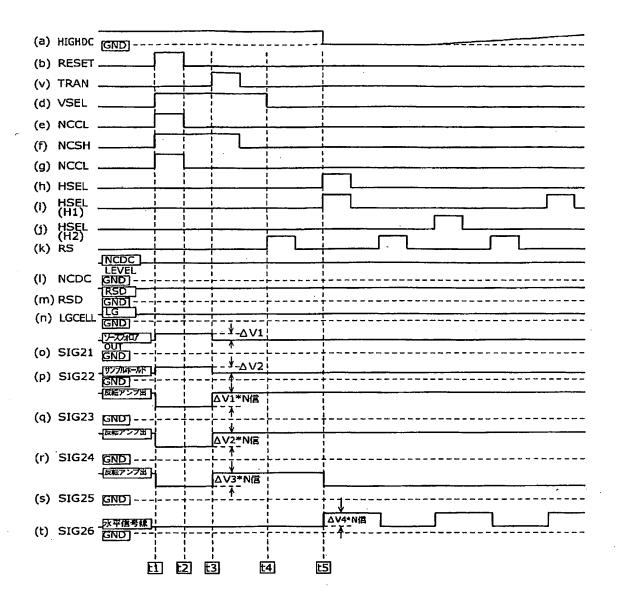




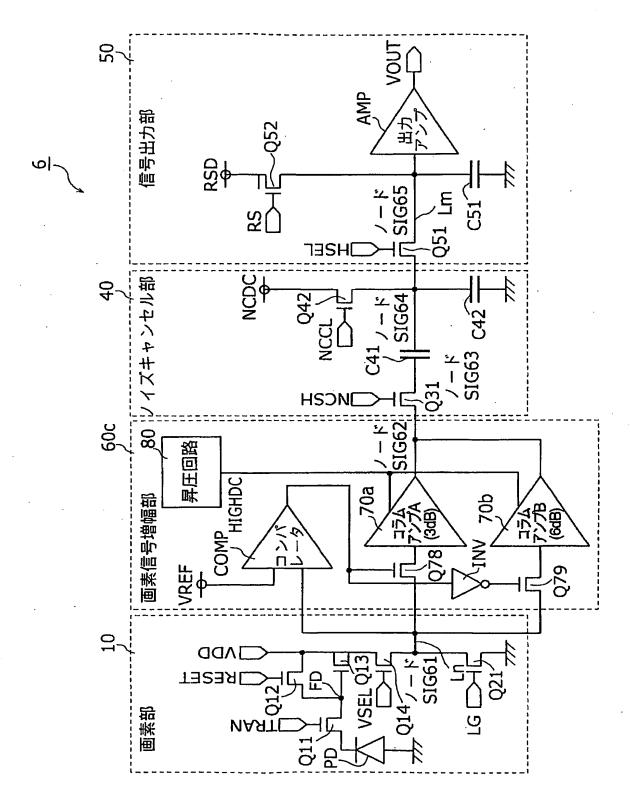
【図10】

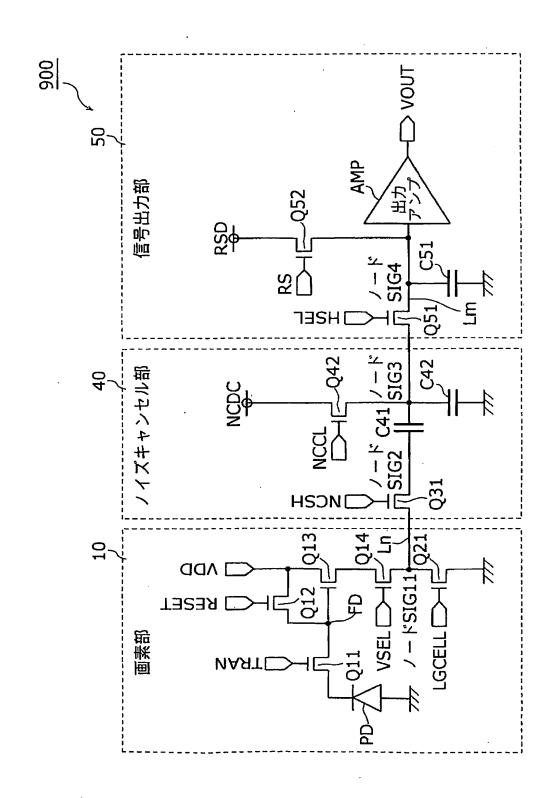


[図11]

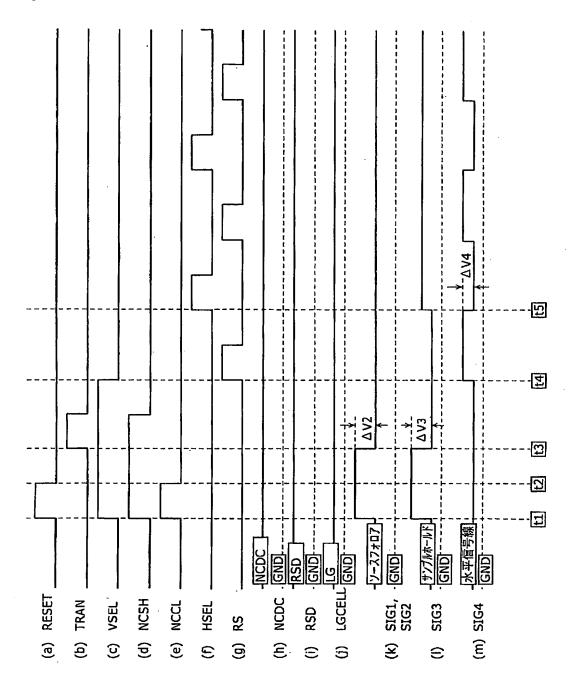


【図12】

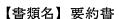




【図14】



1/E



【要約】

【課題】 最終出力信号での高感度化と低ノイズ化を図り、さらにチップ面積の縮小をも可能にする固体撮像装置を提供する。

【解決手段】

入射光を電荷に変換する光電変換手段(フォトダイオードPD)と、電荷を電圧に変換して出力する増幅手段(増幅アンプQ13)とを含み、2次元配列される複数の画素部10と、列毎に設けられ、当該列に属する画素部10の増幅アンプQ13からの出力電圧に含まれる雑音を除去する複数の雑音信号除去手段(ノイズキャンセル部40)とを有する固体撮像装置1であって、画素部10の増幅アンプQ13からの出力電圧を増幅し、増幅した電圧をノイズキャンセル部40に出力する複数の列増幅手段(コラムアンプ70)と、コラムアンプ70が有する負荷回路に電源電圧と、当該電源電圧より高い昇圧電圧を印加する昇圧電圧印加手段(昇圧回路80)とを備えることを特徴とする。

【選択図】 図1

特願2004-199822

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2004-199822

受付番号

50401138699

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成16年 7月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 7月 6日

ページ: 1/E

特願2004-199822

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日「亦更知由」

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社